

計測分析に関する講演会 「EMCの試験法及び対策技術」 ～規格動向を踏まえた試験手法及び対策部品によるノイズ低減～

開催のご案内

主催:あいち産業科学技術総合センター

共催:(公財)科学技術交流財団

あいち産業科学技術総合センターでは、種々の高度計測分析機器を用いた分析・評価により、企業の方々の研究開発や製品開発への取組みを支援しています。

このたび、電磁環境試験に携わる技術者に関心の高い「EMC規格及び試験方法」と「EMC対策技術」に焦点をあてた計測分析に関する講演会を、1月22日(木)に当センターにて開催します。電子機器には、意図しない電磁ノイズの発生を抑えるとともに、電磁ノイズを受けても誤動作を起こさないような対策が求められます。1つ目の講演では、民生機器のエミッション測定を中心に規格動向を踏まえ、試験時の重要ポイントや実験室レベルでの簡易評価法についてご紹介いただくとともに、変動の大きな妨害波を測定する方法論を実際の測定機を使い解説します。2つ目の講演では、高周波ノイズ対策部品によるフィルタリング、グラウンディング、シールドイング各EMC対策技術をご紹介します。

講演後には、当センターの分析機器及び隣接するあいちシンクロトロン光センターの見学会を行います。

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

【日 時】平成27年1月22日(木) 午後1時30分～午後5時

【場 所】あいち産業科学技術総合センター 1階 講習会室

愛知県豊田市八草町秋合 1267-1 TEL: 0561-76-8316

東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南」駅 下車すぐ

※会場には公共交通機関を利用してお越し下さい

【プログラム】

時間	内容
13:00 ～ 13:30	受付
13:30 ～ 13:35	開会の挨拶
13:35 ～ 14:55	「EMC試験の基礎知識と試験実施上の留意点」 株式会社テクノサイエンスジャパン 副社長 技術部管掌取締役 <small>やまだ かずのり</small> 山田 和謙 氏
14:55 ～ 15:05	休憩
15:05 ～ 16:25	「ノイズ対策の勘所」 北川工業株式会社 EMCセンター <small>すえたけ けいじ</small> 末武 景士 氏
16:30 ～ 17:00	施設見学 (希望者のみ) ・共同研究支援部 (計測分析室、試作評価室を中心に) ・あいちシンクロトロン光センター

■ **申込方法** 下記の申込書にご記入の上、FAX、郵送または電子メールでお送りください。

■ **申込期限** 平成27年1月20日（火）

■ **参加費** 無料

■ **定員** 100名（先着順）

■ **交通のご案内**

- ・ 東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南駅」下車、北側すぐ
- ・ 猿投グリーンロード八草 IC から西へ約 800 m

■ **申込及び問合せ先**

あいち産業科学技術総合センター
 共同研究支援部 試作評価室 浅井、川本
 〒470-0356 豊田市八草町秋合1267-1
 電話：0561-76-8316 FAX：0561-76-8317
 メール：AIC0000001@chinokyoten.pref.aichi.jp
 URL：http://www.aichi-inst.jp/



計測分析に関する講演会「EMCの試験法及び対策技術」
 参加申込書

平成 年 月 日

あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部 試作評価室 浅井、川本 宛
 FAX：0561-76-8317 メール：AIC0000001@chinokyoten.pref.aichi.jp

ふりがな	
企業名	
所在地	〒
ふりがな	
所属・氏名	
連絡先	TEL FAX
	メールアドレス
見学会への参加 (どちらかに○をつけて下さい)	参加 不参加

※ご記入いただいた個人情報は、セミナー情報の提供等、当センターからの各種連絡のために利用させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

※受講票は発行いたしません。直接会場にお越し下さい。

「センターニュース」の配信新規登録希望の場合は、チェックしてください。